

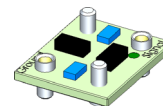


DIRECTEMENT AU PRODUIT

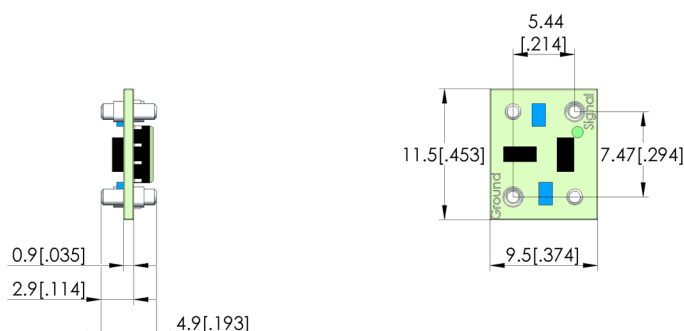
- Composants pour l'Opens-Test en vue d'un contrôle capacitif des puces semi-conductrices en claquages, courts-circuits et défauts de soudure
- Convient aux systèmes de test Teradyne

Utilisation

La carte électronique FrameScan FX 2.0 est utilisée pour soumettre des circuits intégrés à des tests capacitifs, pour contrôler si les bornes à fils collés à l'intérieur d'un circuit électronique intégré présentent des claquages, courts-circuits et erreurs de soudure.



1:1



Données générales

Groupe de produits:	Opens Tests
Série:	OTC
Type:	Teradyne opens test
Version:	FrameScan FX 2.0
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	Carte électronique
Largeur:	9,5 mm
Hauteur:	4,9 mm
Poids:	0,01 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):
Kits amovibles WS:

VA 20xx
WS Teradyne/TSH5x

Caractéristiques techniques

Longueur:
Dimensions hors tout (LxPxH):

11,5 mm
9,5 x 11,5 x 4,9 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

